ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы патентоведения и защиты интеллектуальной собственности»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ПК-1: Способность к анализу технического задания при проектировании приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников	Зачет	Комплект контролируемых материалов для зачета

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Основы патентоведения и защиты интеллектуальной собственности».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Основы патентоведения и защиты интеллектуальной собственности» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал, выполняет задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций, может допускать отдельные ошибки.	25-100	<i>Зачтено</i>
Студент не освоил основное содержание изученного материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	0-24	<i>Не зачтено</i>

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1. ФОМ ОПИЗИС

Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способность к анализу технического задания при проектировании приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников	ПК-1.1 Демонстрирует знания в области анализа технической документации при проектировании приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников
	ПК-1.2 Анализирует техническое задание при проектировании приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников

Кейсы для «Основы патентования и защиты интеллектуальной собственности»

ПК-1 Способность к анализу технического задания при проектировании приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников

ПК-1.1 Демонстрирует знания в области анализа технической документации при проектировании приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников

Вопрос 1. Какова методика изучения технической литературы и патентных источников для составления заявки на патент?

Вопрос 2. Какие признаки результатов интеллектуальной деятельности как интеллектуальной собственности возникают при проектировании и патентовании приборов и систем?

ПК-1 Способность к анализу технического задания при проектировании приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников

ПК-1.2 Анализирует техническое задание при проектировании приборов на основе изучения технической литературы и патентных источников

Вопрос 1. Какие способы защиты объектов интеллектуальной собственности вы рекомендуете использовать при анализе технического задания и последующем проектировании прибора? Обоснуйте.

Вопрос 2. Какими ресурсами Интернет при изучении патентных источников вы можете воспользоваться для поиска аналогов проектируемому прибору?

4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.